微电子专业基础实验 ——第一次实验

信息科学技术学院 胜名:胡睿 PB17061124

实验报告 评分:

<u>信 院</u>系<u>17</u>级 姓名<u>胡 睿</u> 日期<u>2021-01-05</u> NO.

【实验题目】工艺模拟、器件模拟与参数提取

【实验目的】

- 1.熟悉 silvaco2018 软件的使用, 图形界面的使用及代码的编写;
- 2.以普通二极管为例, 学习 Athena 工艺仿真方法和 Atlas 器件仿真方法, 并 学习参数提取。

【实验内容】

1.	go athena
2.	# Non-Uniform Grid(1μm×2μm)
3.	line x loc=0.00 spac=0.10
4.	line x loc=0.5 spac=0.01
5.	line x loc=1 spac=0.01
6.	
7.	line y loc=0.00 spac=0.010
8.	line y loc=1 spac=0.05
9.	line y loc=2 spac=0.05
10.	
11.	# Initial silicon Structure
12.	init silicon c.phosphor=1.0e17 orientation=100 two.d
13.	<pre>struct outfile=.history01.str</pre>
14.	
15.	# Conformal Oxide deposition
16.	deposit oxide thick=1 divisions=10
17.	<pre>struct outfile=.history02.str</pre>
18.	
19.	# oxide definition
20.	etch oxide right p1.x=0.5
21.	<pre>struct outfile=.history03.str</pre>
22.	
23.	# Doping
24.	implant boron dose=9.5e14 energy=100 tilt=7 rotation=30 crystal
25.	<pre>struct outfile=.history04.str</pre>
26.	
27.	# Aluminum Deposition
28.	deposit aluminum thick=0.5 divisions=5
29.	<pre>struct outfile=.history05.str</pre>

<u>实 验 报 告</u> 评分

__<u>信 院_</u>系__17__级 姓名____ 胡 _睿_____ 日期____2021-01-05____ NO.____

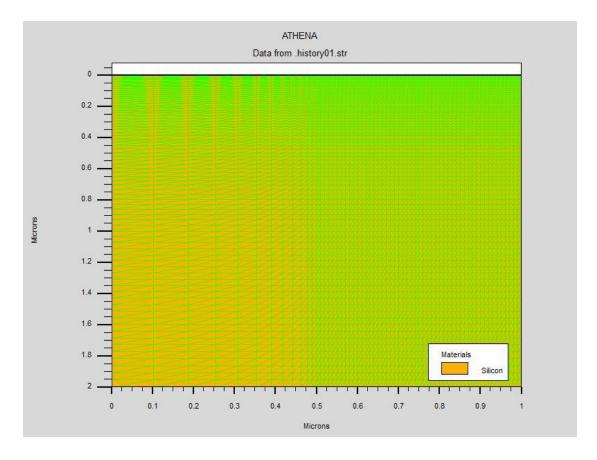
```
30.
31. # Etch Aluminum
32. etch aluminum left p1.x=0.3
33. struct outfile=.history06.str
35. #extract name="pxj" xj material="Silicon" mat.occno=1 x.val=0.8 junc.occno=1
36. extract name="pxj" xj material="Silicon" mat.occno=1 x.val=0.8 junc.occno=1
37.
38. struct mirror right
39. struct outfile=.history07.str
40.
41. electrode name=anode x=0.80
42. electrode name=cathode backside
43.
44. struct outfile=.history08.str
45.#
46. structure outfile=pn.str
47.
48. go atlas
49. mesh infile=pn.str
50. material material=Si taun0=1e-7 taup0=1e-7
51. models srh conmob fldmob
52.#
53. method newton gummel itlimit=25 trap atrap=0.5 maxtrap=4 autonr nrcriterion=
   0.1 tol.time=5e-3 dt.min=1e-
   25 damped delta=0.5 damploop=10 dfactor=10.0 iccg lu1cri=3e3 lu2cri=3e2 maxi
   nner=25
54. solve init
55. log outf=pn01_0.log
56. solve name=anode vanode=0.05 vfinal=1.0 vstep=0.05
```

实验报告。

<u>信 院</u>系 17 级 姓名 胡 睿 日期 2021-01-05 NO.

【思考题】

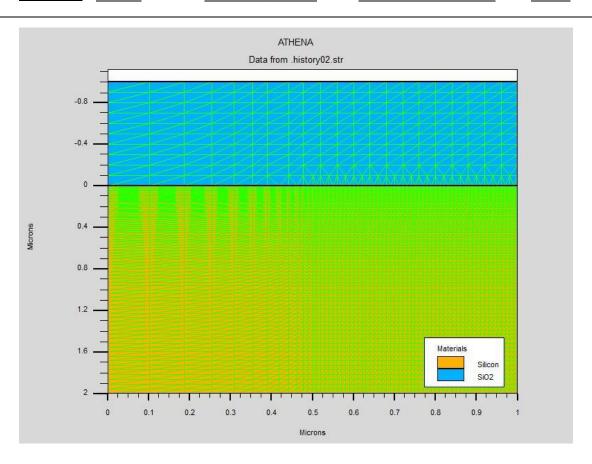
作业 1.图 9 中的网格何处密? 何处疏? 两处在器件模拟时不同在哪?



如图所示的网格右边密, 左边疏。

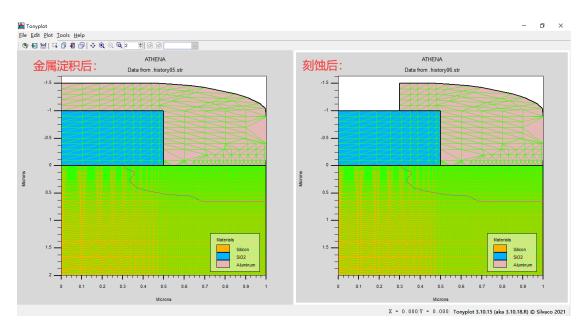
作业 2.请测量一下图 12 中淀积氧化层的厚度是多少?

__<u>信 院_</u>系__17_级 姓名___胡 睿_____日期___2021-01-05____NO.____



如上图所示中淀积氧化层的厚度是 1um。

作业 3. 请给出金属淀积后和刻蚀后的器件结构图。



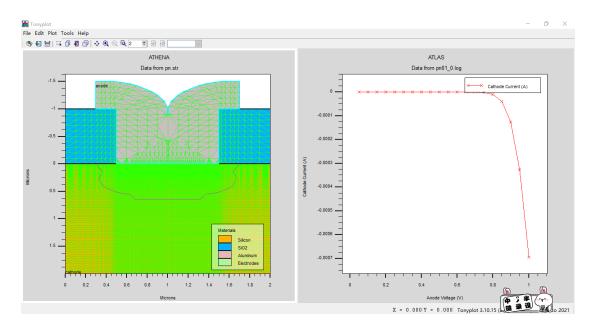
作业 4. X=0.8μm 处的结深是多少?

实验报告 评分:

<u>信院</u>系<u>17</u>级 姓名<u>胡睿</u> 日期<u>2021-01-05</u> NO.___

pxj=0.647917 um from top of first Silicon layer X.val=0.8

作业 5.给出你自己编程绘出的 pn 结 I-V 特性图。



【实验收获】

- 1、熟悉 silvaco2018 软件的使用, 图形界面的使用及代码的编写;
- 2、以普通二极管为例,学习 Athena 工艺仿真方法和 Atlas 器件仿真方法, 并学习参数提取。